

# ものづくりを支える分析技術講座

におい・かおりの正体を知るには？

見えないものを突き止めるには？

ふくい産学官共同研究拠点では分析評価装置などについて理解を深めていただき、皆様の新技術の開発や品質管理への活用を目的とした各種分析機器講習会を開講しております。

今回は「におい・かおりの正体を知るには？」と「見えないものを突き止めるには？」をテーマに前処理法やGC-MS、LC-MSの活用事例を紹介します。

- 日 時 令和元年6月27日（木） 13：30～16：30
- 場 所 福井大学文京キャンパス 産学官連携本部 I号棟 3階 研修室
- 定 員 30名程度
- プログラム
  - 12：50～ 受付開始
  - 13：30～13：35 挨拶
  - 13：35～14：35 におい・かおりの正体を知るには？  
(ジーエルサイエンス株式会社) 寺島 弘之 氏
  - 14：35～14：45 休憩
  - 14：45～15：25 見えないものを突き止めるには？ GC編  
(ジーエルサイエンス株式会社) 菅野 賢 氏
  - 15：25～15：30 休憩
  - 15：30～16：10 見えないものを突き止めるには？ LC編  
(ジーエルサイエンス株式会社) 菅野 賢 氏
  - 16：10～16：30 質疑応答

## ■申込締切

6月24日（月）午後4時まで受け付けいたします。

## ■申込方法・お問い合わせ先

講座への参加を希望される方は、以下申込内容をふくい産学官共同研究拠点までメール又はFAXでご連絡ください。参加費は無料です。

その他相談したいことがございましたらメール又は電話で照会してください。

メール：kyoten@hisac.u-fukui.ac.jp 電話：0776-27-9795（坪田）